Search Notes

Application/Control No	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/694,132	ICHISHI ET AL.
Examiner	Art Unit
John K. Ford	3753

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	•		
236	49.3	7/06	(D)
236 236	51		X
374	121		
165	11.1		
165	202	7/06	4
			12

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	1	<del></del>			
_					

SEARCH NO (INCLUDING SEARCI	OTES H STRATEGY	′)
	DATE	EXMR
		-
		ļ
		ļ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	<u> </u>